**Nazwa przedmiotu:**

Ochrona własności intelektualnej

**Koordynator przedmiotu:**

dr / Wiesław Pomorski / adiunkt

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia I stopnia

**Program:**

Mechanika i Budowa Maszyn

**Grupa przedmiotów:**

Obowiązkowe

**Kod przedmiotu:**

IWW04

**Semestr nominalny:**

8 / rok ak. 2009/2010

**Liczba punktów ECTS:**

1

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład: | 15h |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

**Wymagania wstępne:**

brak

**Limit liczby studentów:**

**Cel przedmiotu:**

Zapoznanie z tematyką dotyczącą: przedmiotu własności intelektualnej, w tym własności wynalazków, znaków towarowych i zdobniczych, topografii układów scalonych, patentów oraz procedury rejestracji prawa własności intelektualnej, w tym rola Urzędu Patentowego i rzeczników patentowych. Prawa autorskie i pokrewne odnoszące się do własności intelektualnej, w tym przemysłowej. Prawne procedury ochrony własności intelektualnej (dochodzenie roszczeń cywilnych, zgłaszanie odpowiedzialności karnej, przeciwdziałanie czynom nieuczciwej konkurencji).

**Treści kształcenia:**

W - Wynalazki, i patenty. Wzory użytkowe i przemysłowe. Znaki towarowe i ich ochrona. Umowy i licencje. Dokonywanie i rozpatrywanie zgłoszeń rejestracyjnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym. Prawa autorskie w zakresie własności intelektualnej. Czyny nieuczciwej konkurencji naruszające własność intelektualną i ich zwalczanie.

**Metody oceny:**

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny łącznej z dwóch kolokwiów. Podstawą sprawdzenia wiedzy będzie test pisemny wielokrotnego wyboru składający się z 10 pytań testowych (a,b,c, –gdzie jedna lub więcej odpowiedzi będzie poprawna albo żadna odpowiedź nie będzie poprawna) oraz z 2 pytań otwartych. Punktacja: za pytania testowe: odpowiedź prawidłowa 1 pkt; za pytania otwarte od 0 do 2,5 pkt. Sprawdziany będą przeprowadzone na 7 i 14 wykładzie, każdy po 20 minut.
Sprawdzian I i II: 14-15 punktów – ocena 5; 13 punktów – ocena 4,5, 11-12 punktów – ocena 4; 10 punktów – ocena 3,5; 9 punktów – ocena 3; mniej niż 8 punktów – ocena 2. Łącznie ze sprawdzianów: 28-30 punktów – ocena 5; 26-27 punktów – ocena 4,5, 23-25 punktów – ocena 4; 20-22 punktów – ocena 3,5; 18-19 punktów – ocena 3; mniej niż 17 punktów – ocena 2.

**Egzamin:**

**Literatura:**

1. Szewc A., Jyż G., Prawo własności przemysłowej, Warszawa, CH Beck 2003
2. Nowińska E, Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, Warszawa, LexisNexis 2005
3. Biegański L., Ochrona własności przemysłowej, Warszawa, PARP 2004

**Witryna www przedmiotu:**

**Uwagi:**

## Efekty przedmiotowe